

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC
60270

Troisième édition
Third edition
2000-12

**Techniques des essais à haute tension –
Mesures des décharges partielles**

iTeh STANDARD PREVIEW
High-voltage test techniques –
(standards.iteh.ai)
Partial discharge measurements

[IEC 60270:2000](#)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/62c87e98-bd7d-455a-b69a-b643fb0f7fd/iec-60270-2000>



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60270:2000

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- Site web de la CEI (www.iec.ch)
- Catalogue des publications de la CEI

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/catlg-f.htm) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- IEC Just Published

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/JP.htm) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- Service clients

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- IEC Web Site (www.iec.ch)
- Catalogue of IEC publications

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/catlg-e.htm) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- IEC Just Published

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/JP.htm) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- Customer Service Centre

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60270

Troisième édition
Third edition
2000-12

Techniques des essais à haute tension –
Mesures des décharges partielles

iTeh STANDARD PREVIEW
High-voltage test techniques –
(standards.iteh.ai)
Partial discharge measurements

IEC 60270:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/62c87e98-bd7d-455a-b69a-b643fb0f7fd/iec-60270-2000>

© IEC 2000 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

e-mail: inmail@iec.ch

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

X

*Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue*

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	8
Articles	
1 Domaine d'application.....	12
2 Références normatives	14
3 Définitions.....	14
4 Circuits d'essai et systèmes de mesure.....	24
4.1 Prescriptions générales	24
4.2 Circuits d'essai pour tension alternative.....	24
4.3 Systèmes de mesure de charge apparente	26
4.3.1 Généralités	26
4.3.2 Dispositif de couplage	26
4.3.3 Réponse des appareils de mesure de la charge apparente à un train d'impulsions	26
4.3.4 Appareils de mesure de DP à large bande	28
4.3.5 Appareils de mesure de DP à large bande avec intégrateur actif	30
4.3.6 Appareils de mesure de DP à bande étroite	30
4.4 Prescriptions pour les mesures effectuées avec des appareils numériques de DP	30
4.4.1 Prescriptions pour la mesure de la charge apparente q	32
4.4.2 Exigences pour la mesure de la phase et de l'amplitude de la tension d'essai	32
4.5 Systèmes de mesure pour les grandeurs dérivées.....	32
4.5.1 Dispositifs de couplage	32
4.5.2 Appareils de mesure du taux de répétition des impulsions n	32
4.5.3 Appareils de mesure du courant de décharge moyen I	34
4.5.4 Appareils de mesure de la puissance de décharge P	34
4.5.5 Appareils de mesure du débit quadratique D	34
4.5.6 Appareils de mesure de la tension de perturbation radioélectrique	34
4.6 Appareils à bande passante ultra large pour la détection des DP.....	36
5 Etalonnage d'un système de mesure dans le circuit d'essai complet	36
5.1 Généralités.....	36
5.2 Procédure d'étalonnage.....	36
6 Dispositifs d'étalonnage	38
6.1 Généralités.....	38
6.2 Dispositif d'étalonnage pour étalonnage du système de mesure dans le circuit d'essai complet	38
6.3 Dispositifs d'étalonnage pour essais de détermination des caractéristiques des systèmes de mesure	40

CONTENTS

	Page
FOREWORD	9
Clause	
1 Scope	13
2 Normative references	15
3 Definitions	15
4 Test circuits and measuring systems	25
4.1 General requirements.....	25
4.2 Test circuits for alternating voltages	25
4.3 Measuring systems for apparent charge	27
4.3.1 General.....	27
4.3.2 Coupling device.....	27
4.3.3 Pulse train response of instruments for the measurement of apparent charge	27
4.3.4 Wide-band PD instruments	29
4.3.5 Wide-band PD instruments with active integrator	31
4.3.6 Narrow-band PD instruments.....	31
4.4 Requirements for measurements with digital PD-instruments.....	31
4.4.1 Requirements for measurement of apparent charge q	33
4.4.2 Requirements for measurement of test voltage magnitude and phase	33
4.5 Measuring systems for derived quantities	33
4.5.1 Coupling device.....	33
4.5.2 Instruments for the measurement of pulse repetition rate n	33
4.5.3 Instruments for the measurement of average discharge current I	35
4.5.4 Instruments for the measurement of discharge power P	35
4.5.5 Instruments for the measurement of quadratic rate D	35
4.5.6 Instruments for the measurement of the radio disturbance voltage	35
4.6 Ultra-wide-band instruments for PD detection	37
5 Calibration of a measuring system in the complete test circuit.....	37
5.1 General.....	37
5.2 Calibration procedure	37
6 Calibrators	39
6.1 General.....	39
6.2 Calibrators for the calibration of a measuring system in the complete test circuit....	39
6.3 Calibrators for performance tests on measuring systems	41

Articles	Pages
7	Maintien des caractéristiques des dispositifs d'étalonnage et des systèmes de mesure..... 40
7.1	Echéancier des essais..... 40
7.2	Maintien des caractéristiques des dispositifs d'étalonnage 42
7.2.1	Essais de type des dispositifs d'étalonnage..... 42
7.2.2	Essais de routine des dispositifs d'étalonnage..... 42
7.2.3	Essais de détermination des caractéristiques des dispositifs d'étalonnage 42
7.2.4	Essais de contrôle des caractéristiques des dispositifs d'étalonnage 42
7.2.5	Recueil de caractéristiques 44
7.3	Maintien des caractéristiques des systèmes de mesure 44
7.3.1	Essais de type des systèmes de mesure de DP 44
7.3.2	Essais de routine des systèmes de mesure 46
7.3.3	Essais de détermination des caractéristiques des systèmes de mesures..... 46
7.3.4	Contrôle des caractéristiques des systèmes de mesures..... 46
7.3.5	Contrôle des possibilités supplémentaires des systèmes de mesures numériques 48
7.3.6	Recueil de caractéristiques 50
8	Essais..... 50
8.1	Prescriptions générales..... 50
8.2	Conditionnement de l'objet en essai 50
8.3	Choix des procédures d'essai..... 52
8.3.1	Détermination des tensions d'apparition et d'extinction des décharges partielles 52
8.3.2	Détermination de l'amplitude des décharges partielles à une tension d'essai spécifiée 52
9	Incertitude de mesure et sensibilité 54
10	Perturbations 54
11	Mesures de décharges partielles lors d'essais sous tension continue 56
11.1	Généralités..... 56
11.2	Grandeurs relatives aux décharges partielles 56
11.3	Tensions relatives aux décharges partielles..... 56
11.3.1	Tensions d'apparition et d'extinction des décharges 56
11.3.2	Tension d'essai de décharges partielles 58
11.4	Circuits d'essai et dispositifs de mesure 58
11.5	Essais 58
11.5.1	Choix des procédures d'essai..... 58
11.5.2	Perturbations 58
Annexe A (normative) Essai de détermination des caractéristiques d'un dispositif d'étalonnage ... 70	
Annexe B (informative) Circuits d'essai..... 76	
Annexe C (informative) Mesures sur des câbles, postes sous enveloppe métallique, condensateurs de puissance et objets en essai comprenant des enroulements 80	
Annexe D (informative) Utilisation de mesureurs de perturbations (interférences) radioélectriques pour la détection des décharges partielles 82	
Annexe E (informative) Directives sur l'acquisition numérique des grandeurs relatives aux décharges partielles..... 86	
Annexe F (informative) Méthodes non électriques de détection de DP 92	
Annexe G (informative) Perturbations 94	

Clause	Page
7 Maintaining the characteristics of calibrators and measuring systems	41
7.1 Schedule of tests	41
7.2 Maintaining the characteristics of calibrators	43
7.2.1 Type tests on calibrators	43
7.2.2 Routine tests on calibrators	43
7.2.3 Performance tests on calibrators	43
7.2.4 Performance checks on calibrators	43
7.2.5 Record of performance	45
7.3 Maintaining the characteristics of measuring systems	45
7.3.1 Type tests on PD measuring systems	45
7.3.2 Routine tests on measuring systems	47
7.3.3 Performance tests on measuring systems	47
7.3.4 Performance checks for measuring systems	47
7.3.5 Checks for additional capabilities of digital measuring systems	49
7.3.6 Record of performance	51
8 Tests	51
8.1 General requirements	51
8.2 Conditioning of the test object	51
8.3 Choice of test procedure	53
8.3.1 Determination of the partial discharge inception and extinction voltages	53
8.3.2 Determination of the partial discharge magnitude at a specified test voltage	53
9 Measuring uncertainty and sensitivity	55
10 Disturbances	55
11 Partial discharge measurements during tests with direct voltage	57
11.1 General	57
11.2 Quantities related to partial discharges	57
11.3 Voltages related to partial discharges	57
11.3.1 Partial discharge inception and extinction voltages	57
11.3.2 Partial discharge test voltage	59
11.4 Test circuits and measuring systems	59
11.5 Tests	59
11.5.1 Choice of test procedures	59
11.5.2 Disturbances	59
Annex A (normative) Performance test on a calibrator	71
Annex B (informative) Test circuits	77
Annex C (informative) Measurements on cables, gas insulated switchgear, power capacitors and on test objects with windings	81
Annex D (informative) The use of radio disturbance (interference) meters for the detection of partial discharges	83
Annex E (informative) Guidelines to digital acquisition of partial discharge quantities	87
Annex F (informative) Non-electrical methods of PD detection	93
Annex G (informative) Disturbances	95

	Pages
Figure 1 – Circuits d'essai fondamentaux pour la mesure des décharges partielles.....	62
Figure 2 – Circuit d'essai pour une mesure faite à la prise d'une traversée	64
Figure 3 – Circuit d'essai pour des objets auto-excités.....	64
Figure 4 – Connexions pour l'étalonnage du montage d'essai complet.....	68
Figure 5 – Relation correcte entre l'amplitude et la fréquence pour minimiser l'erreur d'intégration pour un système de mesure à large bande	68
Figure A.1 – Etalonnage des calibrateurs d'impulsions	74
Figure D.1 – Variation de la lecture $f(N)$ du mesureur de perturbations radioélectriques du CISPR avec la fréquence de répétition N , pour des impulsions constantes	84
Figure E.1 – Signaux de tension de sortie U_{out} de deux dispositifs de mesure différents pour la charge apparente (double impulsion)	90
Tableau 1 – Réponse des appareils de mesure de DP à un train d'impulsions	28
Tableau 2 – Essais demandés pour les dispositifs d'étalonnage	44
Tableau 3 – Essais nécessaires pour les systèmes de mesure	48

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

IEC 60270:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/62c87e98-bd7d-455a-b69a-b643fb0f7fd/iec-60270-2000>

	Page
Figure 1 – Basic partial discharge test circuits.....	63
Figure 2 – Test circuit for measurement at a tapping of a bushing	65
Figure 3 – Test circuit for measuring self-excited test objects.....	65
Figure 4 – Connections for the calibration of the complete test arrangement	69
Figure 5 – Correct relationship between amplitude and frequency to minimize integration errors for a wide-band system.....	69
Figure A.1 – Calibration of pulse calibrators	75
Figure D.1 – Variation of CISPR radio disturbance meter reading $f(N)$ with repetition frequency N , for constant pulses.....	85
Figure E.1 – Output voltage signals U_{out} of two different PD measuring systems for apparent charge (double pulse)	91
Table 1 – Pulse train response of PD instruments	29
Table 2 – Tests required for calibrators.....	45
Table 3 – Tests required for measuring systems	49

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

IEC 60270:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/62c87e98-bd7d-455a-b69a-b643fb0f7fd/iec-60270-2000>

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION – MESURES DES DÉCHARGES PARTIELLES

AVANT-PROPOS

- 1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
- 4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
- 5) La CEI n'a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d'approbation et sa responsabilité n'est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l'une de ses normes.
- 6) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60270 a été préparée par le comité d'études 42 de la CEI: Techniques des essais à haute tension.

Cette troisième édition annule et remplace la deuxième édition parue en 1981 dont elle constitue une révision technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
42/162/FDIS	42/165/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B, C, D, E, F et G sont citées seulement pour information.

Les termes définis à l'article 3 et utilisés dans toute cette norme sont en **caractères romains gras**.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES – PARTIAL DISCHARGE MEASUREMENTS

FOREWORD

- 1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested National Committees.
- 3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly indicated in the latter.
- 5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with one of its standards.
- 6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60270 has been prepared by IEC technical committee 42: High-voltage test techniques.

This third edition cancels and replaces the second edition published in 1981 of which it constitutes a technical revision.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
42/162/FDIS	42/165/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B, C, D, E, F and G are for information only.

Terms used throughout this standard which have been defined in clause 3: **bold roman type**.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2008. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

Le contenu du corrigendum d'octobre 2001 a été pris en considération dans cet exemplaire.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

IEC 60270:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/62c87e98-bd7d-455a-b69a-b643fb0f7fd/iec-60270-2000>

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2008. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

The contents of the corrigendum of October 2001 have been included in this copy.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

IEC 60270:2000

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/62c87e98-bd7d-455a-b69a-b643fb0f7fd/iec-60270-2000>

TECHNIQUES DES ESSAIS À HAUTE TENSION – MESURES DES DÉCHARGES PARTIELLES

1 Domaine d'application

Cette Norme internationale s'applique à la mesure des **décharges partielles** qui se produisent dans l'appareillage électrique, les composants ou les dispositifs soumis à des essais sous tension alternative à fréquence industrielle jusqu'à 400 Hz ou sous tension continue.

Cette norme:

- définit les termes utilisés;
- définit les grandeurs à mesurer;
- décrit les circuits d'essai et de mesure susceptibles d'être utilisés;
- définit les méthodes de mesure analogiques et numériques nécessaires aux applications courantes;
- spécifie les méthodes d'étalonnage et les exigences relatives aux appareils de mesure utilisés pour l'étalonnage;
- fournit des indications sur les procédures d'essai;
- donne quelques conseils concernant la séparation des **décharges partielles** des perturbations externes.

Il convient d'utiliser les recommandations de cette norme dans les projets de spécifications relatives à la mesure des **décharges partielles** pour des appareillages de puissance spécifiques. Cette norme traite des mesures électriques des **décharges partielles** impulsionnelles (de courte durée), mais aussi des méthodes non électriques, utilisées principalement pour la localisation des **décharges partielles**, voir annexe F.

Les diagnostics concernant le comportement d'appareillages spécifiques de puissance peuvent être facilités par le traitement numérique de données de **décharges partielles** (voir annexe E), mais aussi par des méthodes non électriques, utilisées principalement pour la localisation des **décharges partielles** (voir annexe F).

Cette norme concerne d'abord les mesures électriques de **décharges partielles** effectuées lors des essais sans tension alternative, mais les problèmes particuliers susceptibles de se produire lors d'essais sous tension continue sont traités dans l'article 11.

La terminologie, les définitions, les circuits d'essai de base et les procédures sont souvent utilisés lors d'essais à d'autres fréquences, mais des procédures d'essai et des caractéristiques de systèmes de mesure particulières, qui ne sont pas traitées dans cette norme, peuvent être nécessaires.

L'annexe A donne les exigences normatives relatives aux essais de détermination des caractéristiques des dispositifs d'étalonnage.

HIGH-VOLTAGE TEST TECHNIQUES – PARTIAL DISCHARGE MEASUREMENTS

1 Scope

This International Standard is applicable to the measurement of **partial discharges** which occur in electrical apparatus, components or systems when tested with alternating voltages up to 400 Hz or with direct voltage.

This standard

- defines the terms used;
- defines the quantities to be measured;
- describes test and measuring circuits which may be used;
- defines analogue and digital measuring methods required for common applications;
- specifies methods for calibration and requirements of instruments used for calibration;
- gives guidance on test procedures;
- gives some assistance concerning the discrimination of **partial discharges** from external interference.

The provisions of this standard should be used in the drafting of specifications relating to **partial discharge** measurements for specific power apparatus. It deals with electrical measurements of impulsive (short-duration) **partial discharges**, but reference is also made to non-electrical methods primarily used for **partial discharge** location (see annex F).

Diagnosis of the behaviour of specific power apparatus can be aided by digital processing of **partial discharge** data (see annex E) and also by non-electrical methods that are primarily used for **partial discharge** location (see annex F).

This standard is primarily concerned with electrical measurements of **partial discharges** made during tests with alternating voltage, but specific problems which arise when tests are made with direct voltage are considered in clause 11.

The terminology, definitions, basic test circuits and procedures often also apply to tests with other frequencies, but special test procedures and measuring system characteristics, which are not considered in this standard, may be required.

Annex A provides normative requirements for performance tests on calibrators.